This page Is Inserted by IFW Operations And is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of The original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images,
Please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.

METHOD FOR ASSEMBLING SUBSTRATES AND DEVICE THEREFOR

Patent Number:

JP2001005401

Publication date:

2001-01-12

Inventor(s):

IMAIZUMI KIYOSHI;; HACHIMAN SATOSHI;; SAITO MASAYUKI;; KAWASUMI

YUKIHIRO;; HIRAI AKIRA

Applicant(s):

HITACHI TECHNO ENG CO LTD

Requested

Patent:

☐ JP2001005401

Application

Number:

JP19990174343 19990621

Priority Number

(s):

IPC Classification: G09F9/00; G02F1/13; G02F1/1339

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for assembling substrates capable of bonding the substrates to each other in a vacuum with high accuracy and good productivity and a device therefor. SOLUTION: The one substrate to be bonded is held on the rear surface of a pressurizing plate 27 and another substrate to be bonded is held on a table 9 so as to face the one substrate. The spacing between the substrates is narrowed and the substrates are bonded in the vacuum by an adhesive disposed at either of the substrates. While pressing force is acted in part of the respective peripheral edges of the substrates between the substrates and the pressurizing plate 27 or the table, pressure reduction is progressed.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-5401

(P2001-5401A)

(43)公開日 平成13年1月12日(2001.1.12)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)	
G09F	9/00	3 3 8	G09F	9/00	338	2H088	
G02F	1/13	101	G 0 2 F	1/13	101	2H089	
	1/1339	505		1/1339	505	5 G 4 3 5	

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 6 頁)

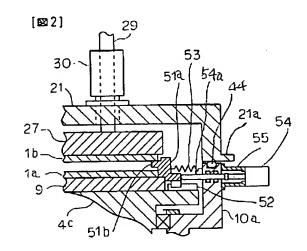
		会工的 不	,
(21)出顧番号	特願平11-174343	(71) 出顧人	000233077
			日立テクノエンジニアリング株式会社
(22)出顧日	平成11年6月21日(1999.6.21)		東京都足立区中川四丁目13番17号
		(72)発明者	今泉 潔
			茨城県竜ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テ
			クノエンジニアリング株式会社開発研究所
			内
		(72)発明者	八幡 聡
			茨城県竜ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テ
			クノエンジニアリング株式会社開発研究所
			内
•		(74)代理人	100059269
		(1,7,7,4,2,2,2,2	弁理士 秋本 正実
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 基板の組立方法とその装置

(57)【要約】

【課題】真空中で基板同士を高精度にかつ生産性よく貼り合わせることができる基板の組立方法およびその装置を提供することである。

【解決手段】貼り合わせる一方の基板を加圧板の下面に保持し、貼り合わせる他方の基板をテーブル上に保持して対向させ、いづれかの基板に設けた接着剤により真空中で基板同士の間隔を狭めて貼り合わせるものであって、基板と加圧板あるいはテーブルとの間に基板の周縁のそれぞれの一部で押圧力を作用させつつ減圧を進める。



【特許請求の範囲】

【請求項1】貼り合わせる一方の基板を加圧板の下面に保持し、貼り合わせる他方の基板をテーブル上に保持して対向させ、いづれかの基板に設けた接着剤により真空中で基板同士の間隔を狭めて貼り合わせる基板の組立方法において、基板と加圧板あるいはテーブルとの間に基板の周縁のそれぞれの一部で押圧力を作用させつつ減圧を進めることを特徴とする基板の組立方法。

【請求項2】上記請求項1に記載の基板の組立方法において、押圧力は機械的に作用させることを特徴とする基板の組立方法。

【請求項3】上記請求項1に記載の基板の組立方法において、基板の周縁が基板と加圧板あるいはテーブルとの間で離れた場合に押圧力を作用させることを特徴とする基板の組立方法。

【請求項4】上記請求項1に記載の基板の組立方法において、さらに基板が基板と加圧板あるいはテーブルとの間の横ずれを阻止する力を作用させることを特徴とする基板の組立方法。

【請求項5】貼り合わせる一方の基板を加圧板の下面に 保持し、貼り合わせる他方の基板をテーブル上に保持し て対向させ、いづれかの基板に設けた接着剤により真空 中で基板同士の間隔を狭めて貼り合わせる基板の組立装 置において、

基板と加圧板あるいはテーブルとの間に基板の周縁のそれぞれの一部で押圧力を作用させる手段を設けたことを 特徴とする基板の組立装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、真空チャンバ内で 貼り合せる基板同士をそれぞれ保持して対向させ真空中 で基板同士の間隔を狭めて貼り合わせる基板の組立方法 とその装置に関する。

[0002]

【従来の技術】液晶表示パネルの製造には、透明電極や薄膜トランジスタアレイを付けた2枚のガラス基板を数μm程度の極めて接近した間隔をもって接着剤(以下、シール剤ともいう)で貼り合わせ(以後、貼り合せ後の基板をセルと呼ぶ)、それによって形成される空間に液晶を封止する工程がある。

【0003】この液晶の封止には、注入口を設けないようにシール剤をクローズしたパターンに描画した一方の基板上に液晶を滴下しておいて他方の基板を一方の基板上に配置し、真空中で上下の基板を接近させて貼り合せる特開昭62-165622号公報で提案された方法や、一方の基板上に注入口を設けるようにシール剤をパターン描画し、真空中で基板同士を貼り合わせた後シール剤の注入口から液晶を注入する特開平10-26763号公報で提案された方法などがある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記技術では、基板同士の貼り合わせは、数μm以下の精度で位置決めを行なう必要がある。しかし、基板の貼り合わせを行う真空チャンバの減圧(真空化)を進める過程で、基板とテーブルあるいは基板と加圧板の間に存在している空気が抜け出る際に、基板をテーブルあるいは加圧板から浮きあがらせ空気の移動に伴って基板を数百μm以上移動(横ずれ)させたり、減圧により真空チャンバ内に形成される空気の流れで基板を移動させることがあり、位置決め精度が低下するだけでなく、移動防止のために基板の周囲に設けた基板位置決め機構の上に基板を押し上げ、そのまま貼り合わせのために加圧を行ってしまえば基板を破損させるので、基板が移動していないかどうかを確認する必要があり、生産性をあげられない問題があった。

【0005】それゆえ、本発明の目的は、真空中で基板 同士を高精度にかつ生産性よく貼り合わせることができ る基板の組立方法およびその装置を提供することにあ 2

[0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成する本発明の特徴とするところは、貼り合わせる一方の基板を加圧板の下面に保持し、貼り合わせる他方の基板をテーブル上に保持して対向させ、いづれかの基板に設けた接着剤により真空中で基板同士の間隔を狭めて貼り合わせるものにおいて、基板と加圧板あるいはテーブルとの間に基板の周縁のそれぞれの一部で押圧力を作用させつつ減圧を進めることにある。

【0007】それによって、基板と加圧板あるいはテーブルの間に存在した空気は減圧の過程で基板を浮き上がらせることなく抜け出るし、真空チャンバ内に空気の流れができても押圧力が基板の移動を阻止し、高精度の位置決めが達成されると共に生産性が向上する。

[0008]

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施形態を図に 基づいて説明する。

【0009】図1乃至図3において、本発明による基板 組立装置は、液晶滴下部S1と基板貼合部S2から構成 され、この両部分は架台2上に隣接して配置される。架 台2の上方には基板貼合部S2を支持するフレーム3が ある。また、架台2の上面には、XYのステージT1が 備えられている。Xステージ4aは、駆動モータ5により、図面上で左右のX軸方向に、即ち、液晶滴下部S1と基板貼合部S2間を往来できるようになっている。Yステージ4bはXステージ4a上にあり、駆動モータ6によりXステージと直交するY軸方向に往来できるようになっている。

【0010】 θ ステージ4 c は Y ステージ4 b 上にあり、回転ベアリング 7 を介して駆動モータ8 により Y ステージ4 b に対して水平に回転可能になっていて、 θ ステージ4 c 上に下基板 1 a を搭載するテーブル9が固定

される。テーブル9は真空吸着および静電吸着で下基板 1 aを保持搭載する手段を内蔵し、大気下では真空吸着 により下基板 1 aを保持し、真空下では静電吸着で保持 搭載する。これらの手段の構成は後述する。また、Y ステージ4 bにプレート 1 3 で下チャンバユニット 1 0 が 固定されている。 θ ステージ4 c は、下チャンバユニット 1 0 に対し回転ベアリング 1 1 と真空シール 1 2 を介して回転自由に取付けられ、 θ ステージ 4 c が回転して も下チャンバユニット 1 0 はつられて回転しない構造としている。

【0011】液晶滴下部S1は、テーブル9に保持された下基板1aに所望量の液晶剤を滴下するためのフレーム3から突出したブラケット14で支持されたディスペンサ17とこれを上下移動させるためのZ軸ステージ15とそれを駆動するモータ16とで構成される。下基板1aをテーブル9上に保持搭載したXY のステージT1は、液晶剤を滴下するディスペンサ17のノズル18に対し、XおよびY方向に移動する。これにより、下基板1a上の任意の個所に所望量の液晶剤が滴下される。

【0012】液晶滴下後の下基板1ae搭載保持した $XY\theta$ ステージT1は基板貼合部S2の下部に駆動モータ 5によって移動する。

【0013】基板貼合部S2では、上チャンバユニット21と静電吸着機能と真空吸着機能を内蔵した加圧板27がそれぞれ独立して上下動できる構造になっている。即ち、上チャンバユニット21は、リニアブッシュと真空シールを内蔵したハウジング30を有しており、フレーム3に固定されたシリンダ22により上下のZ軸方向に移動する。

【0014】XY のステージT1が基板貼合部S2に移動していて上チャンバユニット21が下降すると、下チャンバユニット10の周りに配置してある0リング44に上チャンバユニット21のフランジ21aが接触して一体となり、この時真空チャンバとして機能する状態になる。ここで、図示を省略したが、下チャンバユニット10の周囲にボールベアリングを設置して、真空による0リング44のつぶれ量を調整するようにしている。0リング44のつぶれ量は、真空チャンバ内を真空に保つことができ、かつ、最大の弾性が得られる位置に設定する。真空により発生する大きな力は、ボールベアリングを介して下チャンバユニット10で受けており、0リング44の弾性変形が可能で、後述するように貼り合わせ時にXYのステージT1を0リング44の弾性範囲内で容易に微動させて精密位置決めすることができる。

【0015】ハウジング30は、上チャンバユニット2 1が下チャンバユニット10と真空チャンバを形成して 変形しても、シャフト29に対し真空漏れを起こさない で上下動可能な真空シールを内蔵しているので、真空チャンバの変形がシャフト29に与える力を吸収すること ができ、シャフト29に固定された加圧板27の変形が ほぼ防止でき、後述するように加圧板27に保持された 上基板1bとテーブル9に保持された下基板1aとの平 行を保って貼り合せが可能となる。

【0016】23は真空バルブ、24は配管ホースで、図示していない真空源に接続され、これらは真空チャンバを減圧し真空にする時に使用される。また、25はガスパージバルブ、26はガスチューブで、N2やクリーンドライエア等の圧力源に接続され、これらは真空チャンバを大気圧に戻す時に使用される。

【0017】上基板1 bは加圧板27の下面に真空吸着あるいは静電吸着で密着保持されるが、大気下においては上基板1 bは真空吸着(吸引吸着)で加圧板27に保持されるようになっている。即ち、41は吸引吸着用継手、42は吸引チューブであり、図示していない真空源に接続され、加圧板27の下面にはそれにつながる複数の吸引孔が設けられている。

【0018】静電吸着構成は、加圧板27に内蔵された 平板電極を誘電体で覆って、その誘電体の主面を加圧板 27の下面と同一平面として構成している。埋め込まれ た各平板電極はそれぞれ正負の直流電源に適宜なスイッ チを介して接続されている。

【0019】従って、各平板電極に正あるいは負の電圧が印加されると、加圧板27の下面と同一平面になっている誘電体の主面に負あるいは正の電荷が誘起され、それら電荷によって上基板1 bの透明電極膜との間に発生するクーロン力で上基板1 bが静電吸着される。各平板電極に印加する電圧は同極でもよいしそれぞれ異なる双極でもよい。周りが大気の場合、吸引吸着(真空吸着)を用いるが、静電吸着を併用してもよいし、静電吸着力が大きい場合は、吸引吸着を不要としてもよい。

【0020】加圧板27はシャフト29に取付けられており、シャフト29はハウジング31、32に固定されている。ハウジング31はフレーム2に対してリニアガイド34で取付けられ、加圧板27は上下動可能な構造になっている。その上下駆動は、フレーム3とつながるフレーム35上のブラケット38に固定されたモータ40により行う。駆動の伝達はボールねじ36とナットハウジング37で実行される。ナットハウジング37は荷重計33を介してハウジング32とつながり、その下部の加圧板27と一体で動作する。従って、モータ40によってシャフト29が下降し、上基板1bを保持した加圧板27が下降し、上基板1bがテーブル9上の下基板1aと密着して、加圧力を与えることのできる構造となっている。

【0021】この場合、荷重計33は加圧力センサとして働き、逐次、フィードバックされた信号を基にモータ40を制御することで、上下基板1a,1bに所望の加圧力を与えることが可能となっている。

【0022】下基板1aと上基板1bとを貼り合わす時、真空チャンバ内が減圧され真空になる過程で、下基

板1aとテーブル9との間あるいは上基板1bと加圧板 27との間に入り込んでいる空気が逃げて下基板 1 aや 上基板 1 bが踊りずれる可能性があるので、この実施例 では下チャンバユニット10に下基板1aや上基板1b の移動阻止機構を設けている.この移動阻止機構は、図 2および図3に示すように、テーブル9上に載置される 下基板1aにおける四隅をX方向及びY方向から水平方 向に押して位置決めをする位置決め駒51が θ ステージ 4 cのリニヤガイド52で案内されるようになってお り、この位置決め駒51はばね53で下チャンバユニッ ト10の内壁側に引かれている。下チャンバユニット1 0のフランジ部10aの外周に、下チャンバユニット1 0内部の位置決め駒51に向けてプランジャ54aを伸 ばしたシリンダ54をブラケット55を介して設けてい る。シリンダ54はプランジャ54aでばね53の引張 力に抗して位置決め駒51を下基板1aの側面を押すよ うになっている。

【0023】位置決め駒51には垂直部51aとこの垂直部51aから基板と平行に伸びた水平部51bがある。水平部51bは、図2に示すように、下側で下基板1aの上面より離れていて上側で上基板1bの下面に当接する。また、垂直部51aは、図3に示すように、下基板1aの側面に当接しても上基板1bの側面には当接しないように、垂直面の位置にづれるを持たせている。【0024】次に、本基板組立装置で基板を貼り合わせる工程について説明する。

【0025】先ず、図1において、注入口を設けないよ うにシール剤をクローズしたパターンに描画した下基板 1aをテーブル9上に搭載し、各四隅の位置決め駒51 をシリンダ54で駆動して下基板1 aの仮位置決めを行 い、テーブル9に真空吸着で保持させてから、各プラン ジャ54aを退避させ、各位置決め駒51を退避させて おく、その後、図示していないロボットハンドなどで上 基板1bを加圧板27に吸引(真空)吸着で保持させ る。そして、駆動モータ5で $XY\theta$ ステージT1を基板 貼合部S2側に移動させ、上チャンバユニット21に設 けている図示していない画像処理カメラで各基板la, 1bの位置合せマークを読んで、 $XY\theta$ ステージT1を 微少移動させて両基板1a, 1bの位置合せを行う.この 位置合せではモータ40でボールねじ36を回転させ、 各基板 1a, 1bの位置合せマークをカメラで取込み易 いように加圧板27を若干降下させてもよい、その後、 XY B ステージT 1で下基板 1 a を液晶滴下部 S 1 に戻 し、ディスペンサ17から下基板1a上のクローズした パターンを持ったシール剤の内側に所望量の液晶を供給 する。そして、XYOステージT1で下基板1aを基板 貼合部S2に移動させる。この間の移動量は駆動モータ 5の回転量で確認できるから、両基板1a, 1bの位置 ずれは発生しない。次に位置決め駒51をシリング54 のプランジャ54 aで移動させ、位置決め駒51の垂直 部51aと水平部51bによって下基板1aの側面と上面をそれぞれ四隅で抑える.次に、加圧板27を降下させて上基板1bの下面を位置決め駒51の水平部51bの上面に接触させる。その後、シリンダ22により上チャンバユニット21を降下させ、真空チャンバを形成して減圧を開始する。減圧を進めていくと、各基板1a,1bとテーブル9あるいは加圧板27間に存在した空気が逃げ出すが、各基板1a,1bは位置決め駒51で移動を規制させているので、空気の流れなどで浮いて移動することはない。即ち、下基板1aが浮き上がろうとしても水平部51bの下面が下基板1aを押圧するし、垂直部51aがX軸方向の動きを規制しているし、上基板1bは加圧板27で水平部51bの上面に押し付けられているので、浮いて移動しようにも移動できない状況にある。

【0026】所望の真空度になったところで、テーブル9や加圧板27に内蔵の静電吸着を作用させて各基板1a,1bを保持させる。その後、シリンダ54のプランジャ54aを退避させる。そして、更に加圧板27を降下させ基板1a,1b間を加圧して、暫く放置し、シール剤の硬化を待って基板の貼り合わせを完了させる。

【0027】貼り合わせ後は静電吸着を解除し、真空チャンバ内を大気圧に戻し、上チャンバユニット21をシリンダ22で上昇させ、XYのステージT1は液晶滴下部S1に戻って、テーブル9上から一体化した基板1a、1bを取り外す。減圧をする過程で基板は移動しないので、貼り合わせを行う段階で位置合せをする必要はなく、生産性は向上する。

【0028】本発明は以上説明した実施形態に限らず、以下の様に実施しても良い。

【0029】(1) 下基板1aや上基板1bの移動阻止機構は、 θ ステージ4cあるいはテーブル9に内蔵させてもよい。

【0030】(2) また、移動阻止機構を上チャンバユニット21側に設けても良い。

【0031】この場合には、上基板1bの側面と下面を 先に抑えておくことになるので、垂直部が下基板の側面 に対してゆとりdを持つようにする。

【0032】(3) 液晶表示パネルの基板貼り合わせだけでなく、他の基板の貼り合わせにも実施できる。 【0033】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 真空中で基板同士を高精度にかつ生産性よく貼り合わせ ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態を示す基板組立装置の全体 構成を示す概略図である。

【図2】上下の各基板を貼り合わせるときの状況を示す 部分的断面図である。

【図3】上下の各基板を貼り合わせるときの状況を示す

(5) 特開2001-5401(P2001-54014

部分的平面図である。

【符号の説明】

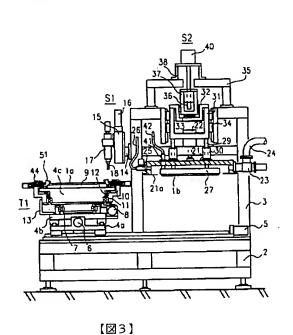
S 2 基板貼合部

[221]

1 a 下基板

1 b 上基板

【図1】



52 4c 53 44 10a 54 54 54 55 55 55

9 テーブル

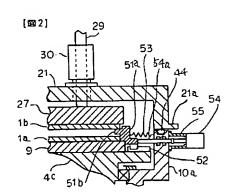
10 下チャンバユニット

21 上チャンバユニット

27 加圧板

51 位置決め駒

【図2】



フロントページの続き

(72)発明者 齊藤 正行

茨城県竜ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テクノエンジニアリング株式会社開発研究所内

(72) 発明者 川隅 幸宏

茨城県竜ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テクノエンジニアリング株式会社開発研究所内

(6) 特開2001-5401(P2001-54014

(72) 発明者 平井 明

茨城県竜ヶ崎市向陽台5丁目2番 日立テクノエンジニアリング株式会社開発研究所内

F ターム(参考) 2H088 FA03 FA10 FA16 FA17 FA18 FA30 HA01 MA20 2H089 NA24 NA48 NA60 QA12 5G435 AA17 BB12 EE04 KK09